# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

02.11.99

日09年 国特許庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT
JP99 6172

REC'D **20 DEC 1999**WIPO PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

1998年11月 5日

平成10年特許願第314494号

セイコーインスツルメンツ株式会社

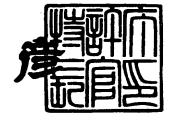


SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH FULE 17.1(a) OR (b)

1999年12月 3日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Patent Office

近藤隆



出証番号 出証特平11-3083811

#### 特平10-314494

【書類名】 特許願

【整理番号】 98000616

【提出日】 平成10年11月 5日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H04L 12/00

G01N 21/73

【発明の名称】 ネットワークシステム

【請求項の数】 5

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地 セイコーインス

ツルメンツ株式会社内

【氏名】 土井 利夫

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地 セイコーインス

ツルメンツ株式会社内

【氏名】 村松 正司

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地 セイコーインス

ツルメンツ株式会社内

【氏名】 松村 浩

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地 セイコーインス

ツルメンツ株式会社内

【氏名】 藤井 利昭

【特許出願人】

【識別番号】 000002325

【氏名又は名称】 セイコーインスツルメンツ株式会社

【代表者】 伊藤 潔

# 【代理人】

【識別番号】

100096286

【弁理士】

【氏名又は名称】 林 敬之助

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

008246

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9003012

【プルーフの要否】 不要 【書類名】

明細書

【発明の名称】

ネットワークシステム

【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1のLANと、第2のLANと、前記第1、第2のLANの間に接続された分離手段及び記憶手段とを備え、前記分離手段は前記第1、第2のLANが相互に影響を及ぼさないように分離すると共に、前記第1、第2のLANの双方から前記記憶手段にアクセス可能に制御することを特徴とするネットワークシステム。

【請求項2】 前記分離手段は、前記第1のLANから第2のLANへアクセスできるようにその設定が変更可能であることを特徴とする請求項1記載のネットワークシステム。

【請求項3】 前記第1のLANは工場側LANであり、前記第2のLANは装置側LANであることを特徴とする請求項1又は2記載のネットワークシステム。

【請求項4】 前記第2のLANは、通信回線を介して、前記第2のLANの保守を行うサービスセンタと接続可能であることを特徴とする請求項1、2又は3記載のネットワークシステム。

【請求項5】 前記第2のLANは、製造装置、検査装置又は荷電粒子ビーム装置を構成するLANであることを特徴とする請求項1、2、3又は4記載のネットワークシステム。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、複数のLAN (Local Area Network) を接続したネットワークシステムに関する。

[0002]

【従来の技術】

従来から、通信技術の発達に伴い、種々の分野でネットワークシステムが導入 されている。 例えば、電子源やイオン源からの荷電粒子ビームを使用して試料の観察、微細加工等の処理を行う荷電粒子ビーム装置の分野においても、ネットワークを利用 したシステムが提案されている。

図3は、荷電粒子イオンビーム装置の一種である従来の集束イオンビーム装置 (FIB)を示すブロック図である。図3において、集束イオンビーム装置をLAN構成して成る装置側LAN3O1は工場から離れた測定室に配設され、工場側LAN (Local Area Network) 3O9に、TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) によってLAN接続されている。

## [0003]

装置側LAN301は、試料の観察や加工等の処理を行う際の指示の入力や収集したデータの解析処理あるいは試料の画像表示等を行うホストコンピュータ302を備えており又、その処理要素として、コンデンサレンズや走査電極等を制御することにより電界によってイオンビームのフォーカスや倍率を制御する光学系制御部303、イオン源用ステージに配設したイオン源の軸合わせや可動絞りの位置合わせをアクチュエータにより行う光軸制御部304、試料が配設される試料室を真空雰囲気にする真空排気部305、試料を載置してビームの照射位置に移動する試料ステージ306、試料を試料ステージ306に運ぶ試料搬送装置307を備えている。また、ホストコンピュータ302には、試料の画像データ等の各種データを記憶する記憶装置310が接続されている。

#### [0004]

各処理要素は中央処理装置(CPU)を有し、ホストコンピュータ302とともにバスライン308に接続されており、TCP/IPを用いて、CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)方式のLANによって接続されている。ホストコンピュータ302及び前記各処理要素303~107には各固有の識別(ID)コードが付与され又、バスライン308を介してホストコンピュータ302及び前記各処理要素303~307間で送受信される信号には前記IDコードが含まれるように構成されており、バスライン308上の信号に含まれる前記IDコードを判別することにより、自己宛の信号か否かを判別する。

[0005]

以上のように構成された集東ビーム装置において、ホストコンピュータ302 及び各構成要素は、バスライン308上の信号が自己宛の信号か否かをIDコードにより判別し、自己宛の信号であれば該信号に応答して処理を行い、処理が完了すると、次のステップを担う構成要素のIDコードを含む信号をバスライン308に出力する。これにより、試料の観察や加工等の処理を行い又、試料の画像データ等のデータは記憶装置310に記憶される。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】

前記従来のネットワークシステムにおいては、装置側LAN301が工場側LAN309の一部となるため、装置側LAN301と工場側LAN309とが相互に影響及ぼし、種々の問題がある。

即ち、工場側LAN309から装置側LAN301へのアクセス、あるいは工場側LAN309に接続される装置が増加すると、バスライン308のトラフィックが増大し、装置側LAN301内のデータ転送効率が劣化するという問題がある。逆に、装置側LAN301から工場側LAN309へのアクセスの増加によって、工場側LAN309内におけるデータ伝送効率も劣化するという問題がある。

また、装置側LAN301における伝送速度等の仕様やIPアドレス(Internet Protocol Address)の設定等が、工場側LAN309の仕様等によって制約を受け、仕様等の自由な設定ができないという問題がある。

[0007]

一方、装置側LAN301と工場側LAN309との間で相互に自由にアクセスできるため、第三者が工場側LAN309から装置側LAN301内に侵入可能となり又逆の場合も可能となり、装置側LAN301及び工場側LAN309の機密情報が漏洩する可能性がある。

また、装置側LAN301と工場側LAN309との間で相互に侵入可能であるため、通信回線を介してサービスセンタと接続して遠隔操作により装置側LAN301を保守点検することができないという問題がある。

また、装置側LANや工場側LAN以外の複数のLANを接続した場合にも、 前記同様の問題が生じる恐れがある。

[0008]

本発明は、複数のLANを接続したネットワークシステムにおいて、複数のLANが相互に影響を与えないようにすると共に、共用のデータには前記複数のLANからアクセスできるようにすることを課題とする。

また本発明は、前記課題とともに機密性を維持できるようにすることを課題としている。

さらに本発明は、前記各課題と共に、遠隔操作により保守を行えるようにした ネットワークシステムを提供することを課題としている。

[0009]

【課題を解決するための手段】

本発明のネットワークシステムは、第1のLANと、第2のLANと、前記第1、第2のLANの間に接続された分離手段及び記憶手段とを備え、前記分離手段は前記第1、第2のLANが相互に影響を及ぼさないように分離すると共に、前記第1、第2のLANの双方から前記記憶手段にアクセス可能に制御することを特徴としている。分離手段は、第1、第2のLANが相互に影響を与えないように分離すると共に前記第1、第2のLANの双方から記憶手段にアクセスできるように制御する。

前記分離手段は、前記第1のLANから第2のLANへアクセスできるように その設定が変更可能に構成することができる。

また、前記第1のLANは工場側LANであり、前記第2のLANは装置側LANとすることができる。

さらに、前記第2のLANは、通信回線を介して、前記第2のLANの保守を 行うサービスセンタと接続可能にすることができる。

さらにまた、前記第2のLANは、製造装置、検査装置又は荷電粒子ビーム装置を構成するLANとすることができる。

[0010]

【発明の実施の形態】

図1は、本発明の第1の実施の形態に係るネットワークシステムのブロック図で、装置側LANが荷電粒子ビーム装置の一種である集束イオンビーム装置(FIB)の例を示している。

図1において、集束イオンビーム装置を構成する第2のLANとしての装置側LAN101は、工場から離れた測定室に配設され、装置側LAN101と工場側LAN109が相互に影響しないように分離する分離手段110を介して、第1のLANとしての工場側LAN109に、TCP/IPによってLAN接続されている。工場側LAN109の詳細は図示しないが、コンピュータ等をバス接続することにより構成されている。

#### [0011]

装置側LAN101は、試料の観察や加工等の処理を行う際の指示の入力や収集したデータの解析処理あるいは試料の画像表示等を行うホストコンピュータ102を備えており又、その処理要素として、コンデンサレンズ、ビームブランキング電極あるいは走査電極等を制御することにより、電界によってイオンビームを制御してフォーカスや倍率を制御する光学系制御部103、イオン源用ステージに配設したイオン源をアクチュエータや圧電素子により位置合わせ等を行う光軸制御部104、試料が配設される試料室を真空雰囲気にする真空排気部105、試料を載置してビームの照射位置に移動する試料ステージ106、試料を試料ステージ106に運ぶ試料搬送装置107を備えている。尚、荷電粒子ビーム装置を構成するための必須の処理要素は、光学系制御部103及び真空排気部105であり、それ以外の処理要素は必要に応じて用いられる。

#### [0012]

各処理要素はCPUを有し、ホストコンピュータ102とともにバスライン108に接続されており、TCP/IPを用いて、CSMA/CD方式のLANによって接続されている。ホストコンピュータ102及び前記各処理要素103~107には各固有の識別(ID)コードが付与され又、バスライン108を介してホストコンピュータ102及び前記各処理要素103~107間で送受信される信号には前記IDコードが含まれるように構成され、バスライン108上の信号に含まれる前記IDコードを判別することにより、自己宛の信号か否かを判別

する。

## [0013]

ホストコンピュータ102には、機密扱いの各種データを記憶する記憶装置119が接続されている。また、ホストコンピュータ102には、通信回線としての専用回線120を介して、遠隔操作によって装置側LAN101の点検等の保守を行うサービスセンタが接続されるように構成されている。

一方、分離手段110は、CPU1111、表示部112、CPU1111のプログラムを記憶したメモリ113、キーボード等の入力装置114、専用のバス115及びネットワークカード116、117を備えたコンピュータによって構成されている。バス115にはネットワークカード116、117を介して、装置側LAN101及び工場側LAN109が接続されている。また、バス115には、機密性を要しない共用データを記憶する記憶手段としての記憶装置118が接続されている。

# [0014]

尚、分離手段110は、装置側LAN101と工場側LAN109との間で相互に影響を与えないようにするためのもので、装置側LAN101から工場側LAN109へのアクセス及び工場側LAN109から装置側LAN101へのアクセスを禁止すると共に、装置側LAN101及び工場側LAN109の双方から記憶装置118へのアクセスを可能にするものである。即ち、ネットワークカード116、117は、各々、一方向への信号伝達を可能にしており、装置側LAN101からネットワークカード117及びバス115を介して記憶装置118へのアクセスは可能であるが、装置側LAN101からネットワークカード116を介して工場側LAN109へのアクセスは禁止される。また、工場側LAN109からネットワークカード116及びバス115を介して記憶装置118へのアクセスは可能であるが、工場側LAN109からネットワークカード117を介して装置側LAN101へのアクセスは禁止される。尚、特定の権限を有する者が、入力装置114を操作することにより、装置側LAN101と工場側LAN109の相互間でアクセスが可能になるように、分離手段110の設定を変更することができるように構成されている。

## [0015]

以上のように構成されたネットワークシステムの動作を以下説明する。

先ず、装置側LAN101の動作の一例として、試料を試料室に搬入して所定 位置にセットする場合の動作を説明すると、先ず、操作者は、試料をセットする 旨の指示信号をホストコンピュータ102に入力する。

ホストコンピュータ102は、前記指示入力に応答して、真空排気部105の IDコードを含む指示信号をバスライン108に出力する。

真空排気部105は、バスライン108に送信されたホストコンピュータ102からの指示信号を受信し、その信号に含まれるIDコードを判別して、自己宛の指示信号であることを認識し、これに応答して、予備試料室を大気にして、予備試料室の扉を開く。真空排気部105は、前記処理を完了すると、次の処理ステップを担う試料搬送装置107に処理を移行するために、試料搬送装置107のIDコードを含む信号をバスライン108に出力する。

試料搬送装置107は、バスライン108に送信された真空排気部105からの指示信号を受信し、その信号に含まれるIDコードを判別して、自己宛の指示信号であることを認識し、これに応答して、試料を予備試料室に搬入する。試料搬送装置107は、前記処理を完了すると、次の処理ステップを担う真空排気部105のIDコードを含む信号をバスライン108に出力する。

#### [0016]

以後、各構成要素は、上記同様にして、バスライン108上の信号が自己宛の信号か否かをIDコードにより判別し、自己宛の信号であれば処理を行い、処理が完了すると、次のステップを担う構成要素のIDコードを含む信号をバスライン108に出力する。

即ち、試料搬送装置107が処理を完了して、真空排気部105のIDコードを含む信号がバスライン108に出力されると、真空排気部105は前記信号に応答して、予備試料室を真空排気し、前記処理が完了すると、光学系制御部103のIDコードを含む信号をバスライン108に出力する。

光学系制御部103は、真空排気部105からの信号を受信して、試料室内の 光学制御用高電圧が真空劣化に伴って放電することを防止するために前記高電圧 をオフ状態に制御処理し、前記処理が完了すると、真空排気部105のIDコードを含む信号をバスライン108に出力する。

# [0017]

真空排気部105は、光学系制御部103からの信号を受信して、試料室と予備試料室間のバルブを解放して試料室と予備試料室を接続し、前記処理が完了すると、試料ステージ106のIDコードを含む信号をバスライン108に出力する。

真空排気部105からの信号を受信して、試料ステージ106が試料の受け渡し位置に移動し、前記処理が完了すると、試料搬送装置107のIDコードを含む信号をバスライン108に出力する。

試料ステージ106からの信号を受信して試料搬送装置107は、試料を予備 試料室から試料室の試料ステージ106に移動させ、前記処理が完了すると、試 料ステージ106のIDコードを含む信号をバスライン108に出力する。

試料搬送装置107からの信号を受信して試料ステージ106は移動し、試料がイオンビームの照射位置に移動する。試料ステージ106は前記移動処理が完了すると、真空排気部105のIDコードを含む信号をバスライン108に出力する。

#### [0018]

次に、真空排気部105において、試料ステージ106からの信号を受信して、試料室と予備試料室間のバルブが閉じられ、これにより、試料室と予備試料室が分離される。前記バルブを閉じる処理が完了すると、真空排気部105は、光学系制御部103のIDコードを含む信号をバスライン108に出力する。

最後に、光学系制御部103において、真空排気部105からの信号を受信して、試料室内の光学制御用高電圧を復帰させ、ホストコンピュータ102のIDコードを含む信号をバスライン102に出力する。これにより、一連の試料搬入処理が完了する。

前記のようにしてセットされた試料に対してイオンビームを走査し、これによって発生する2次電子が2次電子検出器によって検出され、前記試料についての画像データ等のデータが収集される。収集した前記データが機密扱いの場合には

、記憶装置119に記憶され、一方、機密扱いでない場合には工場側LAN10 9からもアクセスできるように記憶装置118に記憶される。

以上のようにして、ホストコンピュータ102及び各処理要素103~107 によって分散処理が行われる。

# [0019]

装置側LAN101において記憶装置118に記憶されたデータにアクセスする場合には、ホストコンピュータ102からバスライン108、分離手段110のネットワークカード117及びバスライン115を介して行われ、ホストコンピュータ102によって画像解析等の各種処理に利用される。

また、工場側LAN109において記憶装置118に記憶されたデータにアクセスする場合には、工場側LAN109から分離手段110のネットワークカード116及びバスライン115を介して行われ、前記データが工場側LAN109における製造工程等で活用される。このとき、装置側LAN101と工場側LAN109は、分離手段110によって相互に分離されているため、装置側LAN101と工場側LAN101と工場側LAN101と工場側LAN88とびまる。

#### [0020]

一方、装置側LAN101を遠隔操作によりサービスセンタで保守を行う場合には、専用回線120を介してホストコンピュータ102にアクセスされる。このとき、分離手段110によって工場側LAN109は装置側LAN101から分離されており、サービスセンタから工場側LAN109に侵入することができないため、工場側LAN内のデータ等の機密性を維持しながら装置側LAN101の保守が可能である。

尚、工場側LANから、記憶装置119に記憶された機密データにアクセスする必要性がある場合や、工場側LAN109から装置側LAN101を保守する場合等、工場側LAN109から装置側LAN101に直接アクセスする必要がある場合には、特定の権限を有する者が入力装置114を操作して分離手段110の設定を変更することにより、工場側LAN109から分離手段110のネットワークカード116、バス115及びネットワークカード117を介して装置

側LAN101へアクセスできるようにする。また、逆に、装置側LAN101から工場側LAN109に直接アクセスする必要がある場合には、前記同様に入力装置114を操作して分離手段110の設定を変更することにより、装置側LAN101から分離手段110のネットワークカード117、バス115及びネットワークカード116を介して、装置側LAN101から工場側LAN109へアクセスできるようにする。

# [0021]

図2は、本発明の第2の実施の形態に係るブロック図で、図1における装置側 LANとして、製造装置を使用する場合の例を示している。尚、分離手段110 及び第1のLANとしての工場側LAN109の構成及び接続関係は図1と同一 であるため省略して描いている。

図2において、工作機械を構成する第2のLANとしての装置側LAN201は、各種指示入力を行うと共にシーケンサとして機能するホストコンピュータ202を備えており又、その処理要素として、CCD (Charge Coupled Device)によって画像認識処理を行う検出部203、被加工物(ワーク)の位置合わせや加工処理等を行う制御部204、ドリル等の加工器具の駆動処理を行う駆動制御部205を備えている。

#### [0022]

前記第1の実施の形態と同様に、各処理要素203~205はCPUを有し、ホストコンピュータとともにバスライン206に接続されており、TCP/IPを用いて、CSMA/CD方式のLANによって接続され、分離手段110を介して工場LAN109に接続されている。ホストコンピュータ202には、通信回線としての専用回線207を介してサービスセンタが接続されるよう構成されている。

また、前記第1の実施の形態と同様に、ホストコンピュータ202及び各処理 要素203~205には各固有の識別(ID)コードが付与され又、バスライン 206を介してホストコンピュータ202及び各処理要素203~205間で送 受信される信号には前記IDコードが含まれるように構成されており、バスライン206上の信号に含まれる前記IDコードを判別することにより、自己宛の信 号か否かを判別して分散処理を行ない、被加工物の加工処理う行うように構成されている。

[0023]

第2の実施の形態においても、装置側LAN201と工場側LAN109は、 分離手段110によって相互に分離されているため、装置側LAN201と工場 側LANは相互に影響することはなく又、双方の機密性は維持されることになる 。また、装置側LAN201を遠隔操作によりサービスセンタで保守を行う場合 にも、サービスセンタから工場側LAN109に侵入することができないため、 工場側LAN109内のデータ等の機密性を保持することが可能になる。

尚、第2の実施の形態においては装置側LAN201の例として製造装置の例をあげたが、ホストコンピュータ202としてデータ処理装置を使用すると共に各構成要素202~205を適時選定することによって検査装置を構成する等、種々の変更が可能である。一般に、製造装置よりも検査装置の方が処理するデータ量が多いため、装置側LANで検査装置を構成した場合に、分散処理による効果がより大きくなる。

[0024]

以上述べたように前記各実施の形態によれば、複数のLANを接続したネット ワークシステムにおいて、LAN相互間に影響を与えないようにすることが可能 になる。

したがって、工場側LAN109の影響によって装置側LAN101、201 内のデータ転送効率が劣化することを防止することができる。逆に、装置側LA N101、201の影響によって工場側LAN109内におけるデータ伝送効率 が劣化することを防止できる。

また、装置側LAN101、201における伝送速度等の仕様やIPアドレスの設定等が自由に行えるという効果が生じる。

さらに、装置側LAN101、201及び工場側LAN109の機密性を保持できるという効果がある。

さらにまた、機密性を保持しながら、サービスセンタから専用回線120、2 07を介して遠隔操作により、装置側LAN101、201の保守を行うことが 可能になる。

[0025]

尚、前記各実施の形態においては、装置側LAN101、201として、荷電粒子ビーム装置、製造装置及び検査装置の例をあげたが、他のLAN構成の装置にも適用でき、工場側LAN109についても他のLANを使用することも可能である。

また、装置側LAN101、201の保守を有線の専用回線を介して行うようにしたが、無線の通信回線を介して保守を行うようにしてもよい。

さらに、装置側LAN101、201の保守の例として、点検する場合の例を 説明したが、装置側LANの監視や、装置側LAN101、201で使用するソ フトウェアのバージョンアップ等を行うようにしてもよい。

[0026]

さらにまた、装置側LAN101、201から、該装置の稼働状況を通信回線を介して、電子メールやファクシミリ等で定期的にサービスセンタに送信する用にしてもよい。

また、分離手段110を1台のコンピュータによって構成したが、装置側LA N101、201に接続されたコンピュータと、工場側LAN109に接続され たコンピュータとを、相互にバス接続し、前記バスに共用データを記憶する記憶 装置を接続するようにしてもよい。

さらに、分離手段として、ルータやインテリジェントハブ等を使用することも 可能である。

また、前記各LANは、電気ケーブルによる構成のみならず、光ファイバによって構成することができる。

[0027]

【発明の効果】

本発明によれば、複数のLANを接続したネットワークシステムにおいて、LAN相互間に影響を与えないようにすることが可能になる。

また、複数のLANを接続したネットワークシステムにおいて、LAN相互間 に影響を与えないようにすると共に、機密性を維持することが可能になる。 さらに、機密性を保持しながら、遠隔操作によりLANの保守を行うことが可能である。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の第1の実施の形態に係るブロック図である。

【図2】

本発明の第2の実施の形態に係るブロック図である。

【図3】

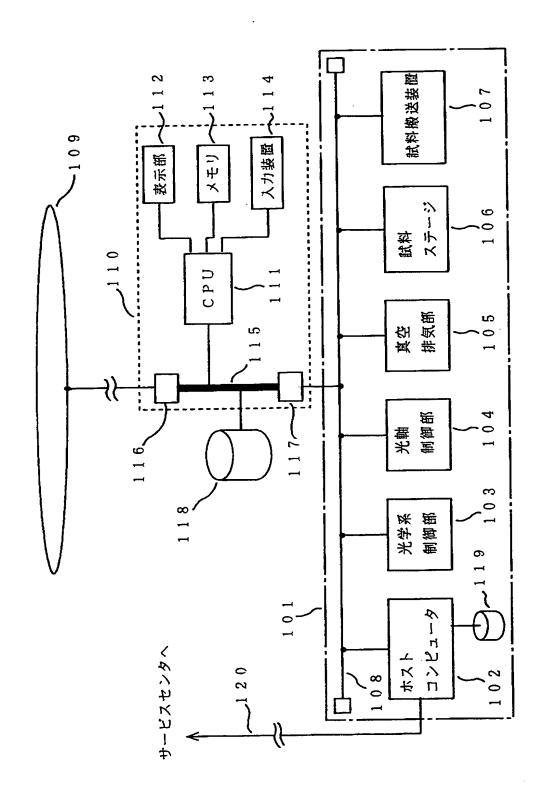
従来の集束イオンビーム装置を使用したネットワークシステムのブロック図で ある。

# 【符号の説明】

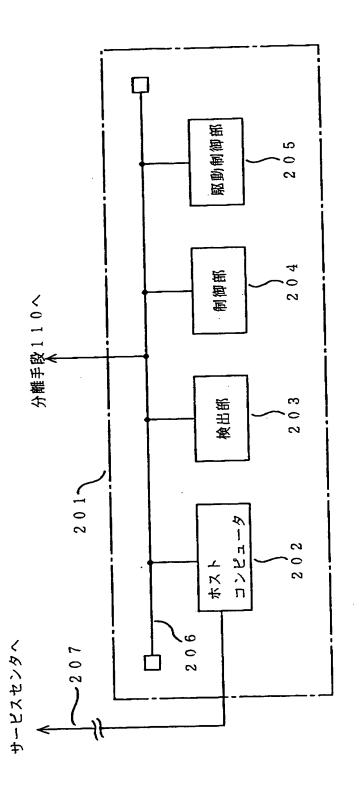
- 101、201・・・第2のLANとしての装置側LAN
- 102、202・・・ホストコンピュータ
- 109・・・第1のLANとしての工場側LAN
- 110・・・分離手段
- 118・・・記憶手段としての記憶装置

【書類名】 図面

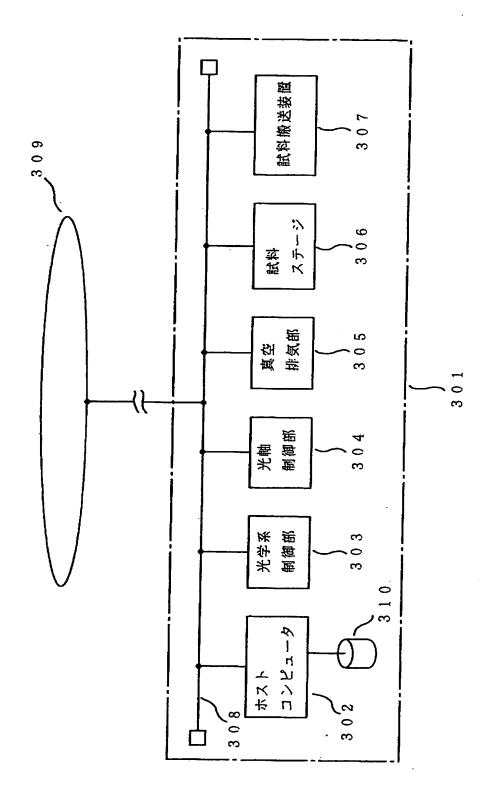
# 【図1】



【図2】







【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 複数のLANを接続したネットワークシステムにおいて、LAN相互間に影響を与えないようにすると共に、共用のデータには前記複数のLANからアクセスできるようにすること。

【解決手段】 分離手段110によって、集束イオンビーム装置を構成する装置側LAN101と工場側LAN109は相互に分離されると共に、分離手段110に接続され共用データを記憶する記憶装置118には、装置側LAN101と工場側LAN109の双方からアクセスすることができる。また、装置側LAN101は専用回線120を介してサービスセンタに接続され、工場側LAN109の機密性を維持しながら、遠隔操作によって装置側LAN101の保守が行なわれる。

【選択図】 図1

# 特平10-314494

【書類名】

職権訂正データ

【訂正書類】

特許願

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】

000002325

【住所又は居所】

千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地

【氏名又は名称】

セイコーインスツルメンツ株式会社

【代理人】

申請人

【識別番号】

100096286

【住所又は居所】

千葉県松戸市千駄堀1493-7 林特許事務所

【氏名又は名称】

林 敬之助



識別番号

[000002325]

1. 変更年月日

1997年 7月23日 名称亦軍

[変更理由]

名称変更

住 所

千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地

氏 名

セイコーインスツルメンツ株式会社